互换性与技术测量 第3版



作者: 谢铁邦等主编

出版社: 武汉: 华中理工大学出版社

出版日期: 1998.09

总页数: 272

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/10198890.html) 查找全本阅读方式

互换性与技术测量 第3版 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/10198890. html

教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/10198890.html

书名: 互换性与技术测量 第3版